

International Standard

ISO 17297

Microbeam analysis — Focused ion beam application for TEM specimen preparation — Vocabulary

Analyse par microfaisceaux — Application de faisceaux d'ions focalisés pour la préparation d'éprouvettes de MET — Vocabulaire First edition 2025-05

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation 4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage

Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn